# 電波暗室の性能改善

-小型電波暗室のNSAによる性能評価及び性能改善-

広瀬 純\* 大高 理秀\* 田中嶋 克行\*\*

#### 1. はじめに

近年、電子機器の高速処理化・高密度実装化が進む と共に、無線LAN (2.4[GHz], 5.2[GHz]) 等の無線 通信が普及した。このため、電磁妨害波(EMI)の問 題が従来よりも高い周波数でも見られるようになり, EMI の国際規格を定める、国際無線障害特別委員会 (CISPR) は、従来 30[MHz]から 1[GHz]までであっ た EMI 測定を, 18[GHz]まで拡張することを検討して いる。このことに対応するには対応周波数 30[MHz] から 1[GHz]の EMI 測定用電波暗室(以下、従来型電 波暗室)は、18[GHz]の周波数にまで対応できるよう に性能を改善する必要がある。しかし、その改善には 通常200万円以上の費用がかかる。また、新たに電波 暗室を建造するならば1000万円以上の費用がかかる。 イー・ティー・エル・セムコ・ジャパン株式会社で は、EMI コンサルタント業務を行っているが、客先か らの要望で費用を抑えた簡易的な電波暗室の性能改善 法の技術開発を行うこととした。この技術開発にあた り, EMI 測定技術を持つ茨城県工業技術センターが共 同研究を行い、研究の効率化を図った。

#### 2. 目的

従来型電波暗室電波の性能を 18[GHz]までの EMI 測定に対応可能となるように、費用を抑えて簡易的に 改善することを目指した。

# 3. 研究概要

本研究では、茨城県工業技術センターの従来型電波暗室について、1 [GHz]から 18[GHz]の周波数での暗室性能を調査し、その性能改善法を検討した。また、その改善法が 30[MHz]から 1[GHz]の暗室性能にどのような影響を与えるのか調査した。

実験場所は、当センターの電波暗室(従来型電波暗室、表 1 参照)とした。NSA による電波暗室評価法では、今回試みた電波暗室性能改善法により、当センター電波暗室の性能を 40 万円程度で改善することができた。

表1: 茨城県工業技術センター 電波暗室

۰.	1. 次级水工采货价 2. /				
	タイプ	小型6面暗室(5面も可能)			
		イミュニティ兼用			
	大きさ	W3000×L7000×H3000[mm]			
対応周波数 30[MHz]~1000[MHz		30[MHz]~1000[MHz]			

# 4. 研究内容

#### 4.1 電波暗室の評価法

(a) 評価法の検討

電波暗室の評価方法については CISPR で検討がなされている。複数の案があり、送信アンテナの位置を変えたときのサイト減衰量の変動幅(サイト VSWR)を測定し、規定値以内に収まっているかを確認するもの 1)と測定系における理論値と実測値を比較する方法 (NSA 法) 2)とが検討されている。今回は、1[GHz] 以下における放射妨害波測定用サイトの評価方法 3)にも用いられている NSA 法で評価を行った。

#### (b) NSA 法

NSA (Normalized Site Attenuation) 法とは正規 化サイトアッテネーションを測定するものであり, (1) 式で表される 4。

 $NSA[dB] = V_{Direct}[dBuV] - V_{site}[dBuV] - V_{AFactor}[dB'm] \quad (1)$ 

V Direct: ケーブル直結時のレベル

V<sub>site</sub> : 測定値

V<sub>AFactor</sub>: アンテナファクター (送信・受信)

そして、NSA[dB]の測定値と測定系での理論値  $(V_{THEO}[dB])$  との差が $\pm 4[dB]$ 以内までであればその 測定周波数において相応しい測定場所であるとするものである。NSA 測定は偏波(水平偏波、垂直偏波)ごとに、各測定位置で行う(図 1 参照)。

ちなみに、 $V_{THEO}[dB]$ は、(2)式で表される  $^4$ 。当センター電波暗室のように 6 面電波暗室の場合は、電磁波に対して等価的に自由空間とみなせるため、 $E_{D}^{max}$ は、距離 3[m]で 7.4[dB]となる。

本研究では, $E_{D^{max}}$ =7.4[dB] として, $V_{THEO}$ [dB] を計算した値と,測定した NSA[dB]を比較し,電波暗室性能を比較している。

V<sub>THEO</sub>[dB]=-20log<sub>10</sub>(fM) +20log<sub>10</sub>(279.1)-E<sub>D</sub><sup>max</sup> (2) fM[MHz]: 周波数

E<sub>D</sub>max [μV/m]: E<sub>D</sub>の最大値

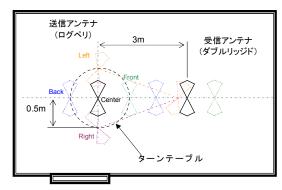


図 1: NSA 測定位置

# 4.2 1[GHz]以上での電波暗室性能

# (a) 測定条件

1[GHz]以上での EMI 測定用電波暗室評価法について、CISPR で検討されている内容 2に従い、1[GHz]以上での NSA 測定の条件は表 2、NSA 測定に用いた機器は表 3 のとおりである。測定の様子を図 2 に示す。

表 2:1[GHz]~18[GHz]での測定条件

項目	仕様	備考
測定方法	自由空間NSA,3m法 ANSI C63.4,C63.5 CISPR/A/400/CD	
周波数	1GHz - 18GHz 間隔25MHz	IFBW=300Hz Averaging=5
送信アンテナ	高さ: 1.0m(水平/垂直偏波)	
受信アンテナ	高さ:1.0m(1.0-2.0m) (水平/垂直偏波)	
基準値	自由空間NSA計算値	

表 3:使用機器 (1[GHz]~18[GHz])

機器名	製造会社・型番	備考
ネットワーク アナライザ	Agilent 8722ES	50MHz-40GHz
ログペリオディック アンテナ	ARA LPD-118/A	1GHz-18GHz ビーム幅40°以上
ダブルリッジドガイド アンテナ	Schwarzbeck BBHA9120D	1GHz-18GHz
固定アッテネータ	Narda 4768-6	DC-40GHz
同軸ケーブル	Radiall SHF8M 6m	0.6dB/m @18GHz



図 2:1[GHz]~18[GHz]での NSA 測定

# (b) 電波暗室性能(通常)

NSA 測定結果を図 3, 図 4 に示す。これらの図にある NSA 測定結果には、理論値を示す直線を中心として、その理論値から $\pm 4$ [dB]となる直線が上下に示し

てあり、その他の曲線は測定値である(これ以降の NSA 測定結果の図についても同様である)。これらの 図にあるように、当センターの電波暗室では NSA 測 定値と理論値との差が 4[dB]以上ある測定点が非常に 多い。このままでは、1[GHz]から 18[GHz]の測定に使用できないことが確認できた。ここで、電磁波吸収体の敷設による NSA 改善を試みた。

#### NSA Horizonal polarization

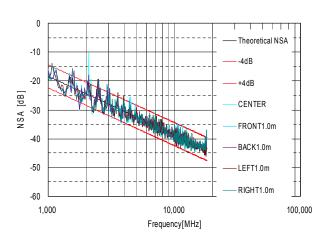


図3:電波暗室性能(改善前,水平偏波)

NSA Vertical polarization

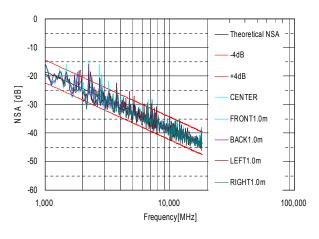


図 4: 通常状態での NSA (垂直偏波)

#### (c) 電波暗室性能の改善

(株) リケンエレテック製「PFP30」(表 4 参照) という電磁波吸収体を敷設した。PFP30 を両壁面及び床面に,当電波暗室での標準的な被試験器設置位置の中心から 1.5[m]の点を中心として,各 4 個設置した(図 5,図 6 参照)。敷設後のNSA測定結果を図 7,図 8 に示す。ほとんどの測定点で測定値と理論値との差が 4[dB]以内となり,NSAの大きな改善が得られた。

表 4: PFP30 仕様

文 1.11100 压冰		
名称	発泡カーボンピラミッド吸収体	
サイズ	600×600×300 (H) [mm /個]	
重量	2,300 [g/個]	
対応周波数	500[MHz]~100[GHz]	
吸収特性	500[MHz]~3[GHz] 20dB - 30dB 3 [GHz]~10[GHz] 30dB - 50dB 10[GHz]~100[GHz] 50dB以上	
定価	15,000 円	
設置数	12 個	

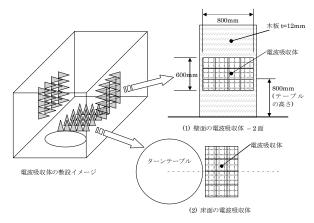


図 5: PFP30 設置の様子



図 6: PFP30

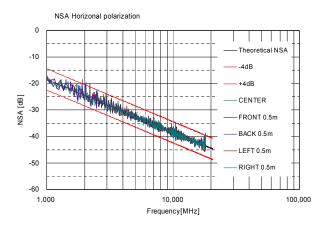
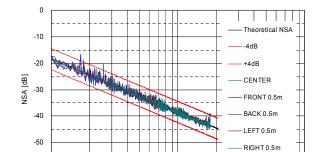


図7:電波暗室性能(改善後,水平偏波)



NSA Vertical polarization

図8:電波暗室性能(改善後,垂直偏波)

10,000

Frequency[MHz]

100,000

# 4.3 30[MHz]から1[GHz]での電波暗室性能

### (a) 測定条件

-60 L 1,000

1[GHz]から 18[GHz]の NSA 改善のために,電波暗室に設置した電磁波吸収体が,30[MHz]から1000[MHz]の NSA にどの程度の影響を与えるのか把握するため,NSA 測定を行った。

CISPR で定められている, $30[MHz]\sim1[GHz]$ での EMI 測定用サイトの評価方法  $^3$ に従い,測定条件は表 5,測定に使用した機器は表 6 のとおりである。測定 の様子は図 9 に示す。

表 5:30[MHz]~1[GHz]での測定条件

項目	仕様	備考
測定方法	大地反射NSA,3m法 ANSI C63.4,CISPR16	
周波数	30MHz - 1GHz 間隔500kHz	IFBW=300Hz Averaging=5
送信アンテナ	高さ:1.0, 1.5m(水平/垂直偏波)	
受信アンテナ	高さ:1.0-2.0m(水平/垂直偏波)	
基準値	大地反射NSA計算值	

表 6:使用機器 (30[MHz]~1[GHz])

機器名	製造会社・型番	備考
ネットワーク アナライザ	Agilent E7401A	9kHz-1.5GHz
バイコニカルアンテナ	VHA9103/BBA9106	30MHz-300MHz
ログペリオディック アンテナ	UHALP9108	300MHz-1GHz
固定アッテネータ	Narda 4768-6	DC-40GHz
同軸ケーブル	Radiall SHF8M 6m	0.6dB/m @18GHz

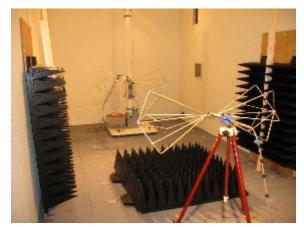


図 9: NSA 測定 (30[MHz]~1[GHz])

# (b) 電波暗室性能(通常)

当センター電波暗室の通常での NSA (送信アンテナが 1[m]の場合) を図 10, 図 11 に示す。水平偏波の NSA は 30-40[MHz]において、理論値から大きく外れているが、その他は概ね理論値との差が $\pm 4[dB]$ 以内である。

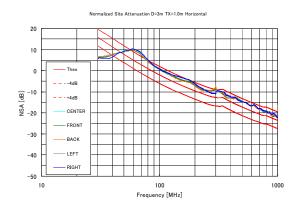


図 10:通常の NSA (水平偏波)

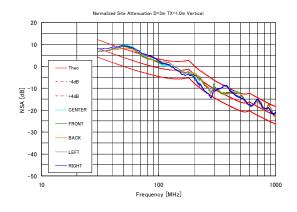


図 11:通常の NSA (垂直偏波)

# (c) 電波暗室性能への影響

PFP30 を設置した場合での NSA (送信アンテナが 1[m]の場合)を図 12,図 13 に示す。この場合,水平 偏波において 300[MHz]でのピークが目立つ。また,垂直偏波においては 200-300[MHz]において,図 10

に比べ NSA がやや高くなっている。PFP30 は 500[MHz]から吸収があるが、NSA にそれほど大きな影響を与えてはいない。

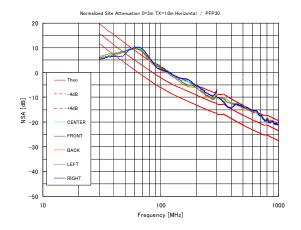


図 12: PFP30 設置後の NSA (水平偏波)

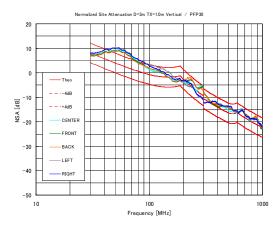


図 13: PFP30 設置後の NSA (垂直偏波)

### 5. まとめ

本研究により、電磁波吸収体を適当な配置で設置するだけ、という簡易で低コストな方法により 1[GHz]  $\sim 18[GHz]$  の電波暗室性能(NSA)を大幅に改善することができ、電波暗室性能改善法のコスト低減についての知見を得た。また、電磁波吸収体(PFP30)を設置しても、 $30[MHz] \sim 1[GHz]$ の NSA に大きな影響を与えないことも把握できた。

この研究で得られた知見を元に、イー・ティー・エル・セムコ・ジャパン株式会社が、EMI 測定コンサルタントを行う予定である。

### <参考文献>

- 1) CISPR/A/531/CD
- 2) CISPR/A/400/CD
- 3) CISPR16
- 4) 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 教育研修専門委員会. VCCI 測定技術者研修用テキスト. 第4版. 東京. 情報処理装置等電波障害自主規制 協議会. 2002